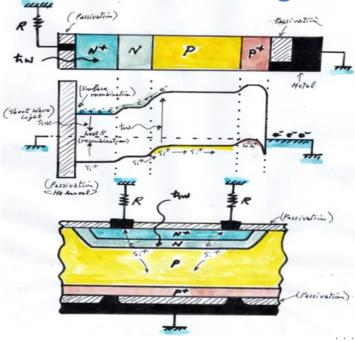
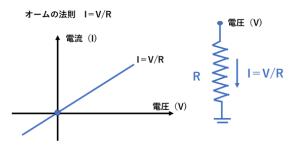
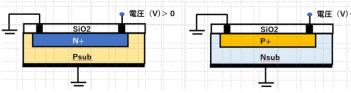
## **N+NPP+ Single Junction Solar Cell**



半導体集積回路の中でどのように抵抗体 (R)を形成するか?



## PN接合型DIODEを形成して拡散抵抗領域を形成する。



 $\frac{i}{sc} = \int \left(\frac{di_{SC}(\lambda)}{d\lambda}\right) d\lambda \qquad I_{ST} jo Ad = \frac{1}{p(-\frac{EG}{8T})}$   $\frac{i}{sc} = \frac{1}{i_{SC}} = \frac{1}{1 + \frac{i}{V_{S}}} = \frac{1}{1 + (\frac{R_{L}}{R_{S}})(\frac{V_{G}}{V_{S}})}$   $\frac{-V_{G}}{R_{S}T_{o}} = e_{M}\left[\frac{V_{G} - V}{R_{T}}\right] - \frac{1}{2}$   $V_{g} - V = (R_{T}) ln \left[1 + \frac{(-V_{S})}{R_{S}T_{o}}\right]$   $\left(\frac{V}{V_{S}}\right) = 1 + \frac{(\frac{E}{R_{T}})}{(-V_{S})} ln \left[1 + \frac{(-V_{S})}{R_{S}T_{o}}\right]$   $Q_{L} = V_{g} \rightarrow 0, \quad \left(\frac{V}{V_{S}}\right) \rightarrow \left(1 + \frac{ET}{R_{S}T_{o}}\right)$   $\left(\frac{Efficienty}{R_{S} + R_{L}}\right) T_{o} + \frac{ET}{R_{S} > R_{L}},$   $\left(\frac{Efficienty}{R_{S} + R_{L}}\right) T_{o} + \frac{1}{2}$ 

ise = id + i

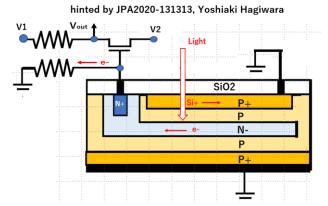
= Io ( 1 ( 1 - 1) - 1)

ise weo

i.

P+PN-PP+ダブル接合型DIODEを形成し、埋め込みN層を 完全空乏化(空洞化)することにより事項抵抗ゼロの電子 の高速移動を可能にする地下道(チャネル)が形成できる。

## **Single Photo Electron Detector**



## **P+PNPP+ Double Junction Solar Cell**

